RESIN SEAL TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP61166051

Publication date:

1986-07-26

Inventor(s):

MITSUI SHINJI

Applicant(s)::

MATSUSHITA ELECTRONICS CORP

Requested Patent:

JP61166051

Application Number: JP19850006466 19850117

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/28; H01L23/34

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To improve heat-dissipating characteristics by bonding radiator plates having thermal conductivity higher than a sealing resin with the main surface of a chip and the back of a die pad and sealing these radiator plates with a molding resin.

CONSTITUTION: A chip 1 is fixed to a die pad 2 through an Au-Si eutectic method or a glueing method using silver paste, and external leads 3 and the chip 1 are connected by wires 4 consisting of Au or Al. A radiator plate 7 employing Al(0.57cal/cm.sec. deg.C) or Cu (0.94cal/cm.sec. deg.C) or the like having thermal conductivity larger than that (0.0015-0.0050cal/cm.sec. deg.C) of a molding resin 5 is bonded onto the main surface of the chip by using adhesives 6. A radiator plate 8 on the die-pad back side is disposed into a sealing mold on a resin seal, and brought into contact directly with the die pad.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

優用後返却願います

@日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭61-166051

@Int_Cl_*

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)7月26日

H 01 L 23/28 23/34 6835-5F 6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

の発明の名称

樹脂封止型半導体装置

②特 願 昭60-6466

母出 願 昭60(1985)1月17日

砂発 明 者

三井 真司

門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

①出 願 人

松下電子工業株式会社

門真市大字門真1006番地

②代 理 人 弁理士 中尾 敏男

外1名

月 楓 杏

1、発明の名称

樹脂封止型半導体装置

2、特許請求の範囲

封止樹脂よりも無伝導性の高い材料からなる放 熱板が半導体架子主表面と半導体素子数置部裏面 とに接着あるい性最触されるとともに、これらが 成形用樹脂で一体的に封止されていることを特徴 とする樹脂封止型半導体装置。

3、発明の詳細な説明

産菜上の利用分野

本発明は、放熱等性を改善した樹脂封止型半導体装置に関する。

従来の技術

一般に、樹脂封止型半導体装置は、第2図に示すような構造になっている。即ち、半導体架子(チップ)1を半導体架子取置板(ダイバッド)2に固着し、チップ上の電価と外部リード3を細線(&u あるいは &8) 4 で接続した後、成形用樹脂 6 によって封止して得られる。

発明が解決しようとする問題点

しかし、かかる解造では、チャプ主要面に熱伝 専性の低い對止樹脂が直接接触するため、チャプ の発熱は外部へ効率よく放散できない。この結果、 動作時のチャプの温度は著しく上昇し、動作特性 の劣下、さらに長期的な信頼性も低下するなどの 問題点があった。

問題点を解決するための手段

本発明では、上述問題点を解決すべく、封止別 脂よりも熱伝導度の高い放然板をチップの主表面 とダイパットの裏面に接着し、これらを成形用別 脂で封止して胡脂封止型学導体装置を実現する。

作用

ての様にして得られた制脂封止形半導体妄選では、チャブの発熱のほとんどが、急速にチャブ主表面上の放熱板と、タイパットに接着された放然板に伝播し、実効的なチャブの発熱面積は、 2枚の放熱板の面積と性ば等価となる。この結果、放熱等性は著しく何上する。

夹施 例

以下に、本発明の実施例を図を用いて説明する。 第1回は、本発明の断面図である。図示するよう 化、チャプ1をダイバッド2亿、 Au - Si 共晶法 か銀ペーストを用いたグルーイング法などで固着 し、外部リード3とチップ1はAU またはAB か らたるワイヤー4で接続する。そして、チャプ主 表面上に接着剤のを用いて、成形用樹脂の熱伝 導度(0,0015~0,0050ca8/cn·∞·℃)I りも大きを熱伝導度を有するA&(O.57 cal/ cm·sec·じ)あるいは、Cu(O.94 cal/cm·sec·じ) などを用いた放然板でを接着する。さらに、ダイ パッド裏面側の放熱板8は、樹脂封止時に封止金 型内に配設してダイバッドと直接接触する構造と した。なな、放熟板の接着材としては、ポリイミ ド樹脂やシリコーン樹脂を主成分とするものが好 ましく、接着層の厚みは、熱伝導の面から極力薄 し、封止等に必要な最小限度の接着力が確保され る程度でよい。このようにして製作した樹脂封止 型半導体装置の熱抵抗は、従来の樹脂封止型半導 体装置(第2図参照)に比べて3分の1程度に渡

少できる。

発明の効果

本発明の樹脂封止型半導体装置では、動作時の チップの発熱がチップ主表面側の放熱板とダイバ ド裏面側の放熱板に急速に伝播されるため、実 質的な発熱部は放熱板となって放熱性の高い樹脂 封止型半導体装置が実現される。さらに、チップ 主表面に接着剤としてポリイミド樹脂やシリコー ン樹脂を用いるため、耐湿性の同上と応力緩和の 二次効果も得ることができる。

4、図面の簡単な説明

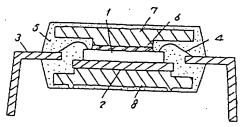
第1図は、本発明を用いた実施例の断面図、第 2 図は従来の樹脂封止型半導体装置の新面図であ

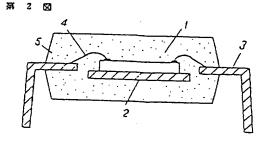
1 …… 半導体案子、2 …… 半導体票子 数置部、 3……外部リード、4……ワイヤー、5……反形 用樹脂、6……接着剤、ァ……チップ側放熱板、 8……ダイバッド側放熱板。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

1- 半华体素子(5,7) 2-- 牛隼外未子就要部(邓小小) J… 外部リード 5. 成刑用树脂

6…按着机 7…ディナ側なれ板 8…97八小侧放热板





THIS PAGE BLANK (USPTO)